## PF-AR の低エミッタンス化 LOW EMITTANCE OPTICS FOR PF-AR

東直 \*、原田健太郎、長橋進也、宮島司、小林幸則、中村典雄

Nao Higashi\*, Kentaro Harada, Shinya Nagahashi, Tsukasa Miyajima, Yukinori Kobayashi, Norio Nakamura High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

#### Abstract

PF-AR is a 6.5 GeV storage ring for the synchrotron radiation with the emittance of about 300 nmrad that is about two orders of magnitude larger than that of the present standard light sources. The injection energy was 3 GeV and the beam instability was so severe that we almost cannot change the optics and operating point from the original one designed in 1980s with keeping the injection and acceleration stability. A new 6.5 GeV full energy direct beam transport (BT) line was constructed and PF-AR started the user-run with this new BT from Spring 2017. The injection was very smooth with the weak beam instability compared to the case of 3 GeV and thus there is a new possibility to change the optics and operating point for the low emittance. In this presentation, we review the previous low emittance optics study in 2003 and the preparation status for the machine study with the new BT.

#### 1. はじめに

PF-AR は 6.5 GeV の蓄積リング型放射光源で、周長 377 m、エミッタンスは約 300 nmrad で、蓄積電流値は 約 50 mA、常にシングルバンチで運転されている。建 設以来、2016年までは3GeVでビームを入射、蓄積し、 それを 6.5 GeV まで加速してユーザー運転を行ってい たが、現在は 6.5 GeV に対応した AR 専用の新入射路 が建設され、フルエネルギー入射で加減速することな くユーザーランが行われている [1]。6.5 GeV に比べる と3GeVでは、蓄積ビームのバンチ長が短く、減衰時 間が長い為、不安定性の影響を受けやすい。また、限 られた周長で常伝導空洞を使って 6.5 GeV 運転を行う 為、空洞は APS 型の 21 セル多連空洞が6 モジュール 必要で、HOM 励起の観点から不安定性を完全に防ぐこ とが非常に難しい。AR のノーマルセルは FODO 構造 で、セルあたりのチューンの進みを増やすことで、エ ミッタンスを下げることができる。過去に、エミッタ ンスを現在の約半分の 160 nmrad まで小さくしたオプ ティクスのスタディを行ったことがあるが、大電流の 蓄積と安定した運転が非常に困難であり、また、途中 で機器が損傷してしまったこともあり、中止となった。 入射エネルギーが 6.5 GeV になり不安定性の影響がか なり改善された現在、機器保護の観点からはかなり慎 重にならざるを得ないが、再び低エミッタンスのオプ ティクスへの挑戦を検討する価値は十分にある。ここ では、過去のスタディの経緯と結果について振り返っ た後、これからのスタディにおいて何が必要なのかに ついて発表を行う。

# 過去の低エミッタンスオプティクスの概略

まずは過去のスタディで試された低エミッタンスオ プティクスの概略についてここで述べる。

パラメータの詳細を Table 1 に示す。AR のノーマル



セルは QF-B-QD-B という FODO 構造であり、ノーマ ルセルの水平方向の位相の進みをセルあたり90度から 140 度まで増やすことで、エミッタンスを約半分の約 160 nmrad まで減らすことができる。これにより、光 の輝度を 0.1 keV で約 2.3 倍、1 keV 以上で約 3 倍まで 増やすことができる [2]。また、電磁石の電流値は既存 電源で対応できる範囲である。低エミッタンスのオプ ティクスを Figure 1 に示す。図の始点は南直線部であ り、そこで分散関数が大きくなっているのは、隣接す る旧入射点でのオプティクス最適化の為である。旧入 射点でのダイナミックアパーチャは現在のオプティク スで約65mm、低エミッタンスのオプティクスで約25 mm で、バケットの範囲で運動量が変わってもほとんど 一定である。物理アパーチャと比較すると、両者とも 物理アパーチャよりも広く、ダイナミックアパーチャ に問題はない。

<sup>\*</sup> nao.higashi@kek.jp

	Present	nittance				
Circumference [m]	377.26					
Phase advance / cell						
horizontal degree	90	40				
vertical degree	90	0				
Betatron tune						
horizontal	10.14	10.14 11				
vertical	10.21	38				
Chromaticity						
horizontal	-13.60	-20.67				
vertical	-13.37	-14	.78			
Energy [GeV]	6	3.0				
Energy spread $\sigma_{\rm E}/{\rm E}$	1.15 ×	$5.28 \times 10^{-4}$				
Energy loss [MeV/rev]	6.6	0.302				
RF voltage [MV]	17	3.0				
Damping time						
horizontal [msec]	2.	24.95				
vertical [msec]	2.	24.98				
longitudinal [msec]	1.23		12.50			
Emittance [nmrad]	287.59	162.60	34.7			
Momentum compaction	$1.26 \times 10^{-2}$	$7.50 \times 10^{-3}$	$7.49 \times 10^{-3}$			
Synchrotron tune	0.054	0.043	0.028			
Bunch length [mm]	15.94	11.81	8.61			
Bucket height [%]	0.84	1.30	1.06			

#### Table 1: Parameters of the Ring

#### 3. 過去のスタディの概要

PF-AR の低エミッタンス化スタディは 2003 年1月 に初めて試行され、その後4月より本格的に系統的な スタディが開始された。

2003 年4月2日のスタディでは、約半日の調整後、 数 mA の蓄積までは容易にできたが、入射し続けても それ以上電流が増加しないという状況に陥った。その 後、当時の PF-AR で行っていた不安定性対策 (RF 電圧、 betatron tune、bunch-by-bunch フィードバック、8 極電 磁石などの調整、及び head-tail 不安定性を考慮した色収 差測定・補正等)を実施した結果、初日に最大約 27mA までの蓄積に成功した。その後、各種調整を重ねなが ら、安定して運転電流である約 50mA までの蓄積が可 能になるパラメータを探索したが、見つけることがで きなかった。

翌4月3日のスタディでは、様々な調整が継続され たが、蓄積電流がある状態での入射率は低く、再現性 や安定性も非常に低いまま、目標を満たすようなパラ メータを見つけることはできなかった。bunch-by-bunch フィードバックを長時間に渡り大出力設定で運転した 結果、ストリップラインキッカー用の RF アンプ4台 の内3台に不具合が発生し、その後の午後5時頃、RF トラブルの為にそれ以上の運転が困難な状況となった。 西直線部の RF 空洞#1 の HOM カプラの出力ケーブル に接触不良があり、その部分が焼損し、真空リークし たのが原因であった [3]。バンチ長が短い3GeV の状態 で長時間の蓄積スタディを行った為、通常よりも多く のパワーが HOM カップラーからダミーロードに流れ た為と推測される。

上記トラブルのためユーザー運転開始が延期され、RF トラブルの復旧作業が行われた。故障箇所の修理後、真 空引き及びビーム無しでのエイジングは順調に進んだ が、ビーム調整を開始したところ西 RF#3 空洞が放電す るという現象が起き、エイジングを続けても改善する ことはなかった。そのため4月14日に西RF空洞#3を detuneして運転から外し、クライストロンからも立体 回路を切り離し、西は空洞3台でユーザー運転を再開 することとなった。

その後、2003 年 10 月、2004 年 6 月に行われたスタ ディでは、3 GeV と 6.5 GeV 間の加減速ループを考慮 して入射パラメータを探索するスタディが行われたが、 前回同様再現性や安定性が非常に悪く、最大蓄積電流 も 30 mA を超えることができなかった。また、加速途 中の約 3.4 GeV でビームが失われ、6.5 GeV まで加速す ることもできなかった。

2004年夏に、西側4台、東側2台だった空洞構成を、 西2台、東4台に変更し、西の空いた直線部に挿入光 源を設置する改造が行われた。その際、不具合が発生 して復旧できなかった#3空洞が取り出され、予備空洞 と入れ替えられて東直線部に設置された[4]。

RF 復旧が完了した 2004 年 10 月、12 月に再び入射 パラメータを探索するスタディが行われたが、結局、再 現性と安定性を欠いたままスタディを終えた。

その後、2005年以降、空調や冷却水の安定性に関する 調査を含め、スタディの主眼は入射時のパラメータ安定 性と再現性を確保することが最優先となった。PF-AR の運転における最も困難な点は、完全に確立されたパ ラメータが存在しないことであり、低エミッタンスオ プティクスでは特に顕著な問題であった。当時、通常 の入射時にもこの問題は認識されており、安定した運 転のため常に様々なパラメータを調整していた。

低エミッタンスオプティクススタディは 2005 年以降 行われていないが、その後のスタディや調整の結果、冷 却水や空調の安定性がある程度確立されており、現在 では蓄積リング側が原因で入射が滞るような機会は減 少している。

#### 4. 低エミッタンス化再挑戦に向けて

低エミッタンス化スタディが行われた 2003 年及び 2004 年から現在までに PF-AR には様々な変化があっ た。そのうち低エミッタンス化に利点として働くのは、

- 1. 6.5 GeV のフルエネルギー入射
- 2. ストリップラインキッカー用 RF アンプの保護
- 3. HOM ダンパー用ケーブルの温度管理

である。1. については、2017 年に PF-AR 専用の直接 入射路が建設され、リングエネルギーと同じ 6.5 GeV で入射することが可能になった。これにより damping time がこれまでの 3 GeV 入射の際と比較しおよそ 1/10 程度になり、様々な不安定性が抑制されることが期待 される (Table 1)。ただし入射中のロスについては、6.5 GeV 入射の方がより厳しくなるという点に留意する必 要がある。2. については 2003 年のスタディにおけるア クシデントをきっかけに、回路保護を設定した。本来 bunch-by-bunch フィードバックは 3 GeV 入射における 不安定性を抑制するためのもので、6.5 GeV においてそ の効果は小さいとは思われるが、2003 年のようなアク シデントが起こる危険性は排除される。3. についても 2003 年のアクシデントを教訓に対策を施したものであ



Figure 2: Optics of the low emittance ring. The left is the old optics designed for the study conducted in 2003 and 2004. The right is the design talking into account the existence of the RF mask with 19 mm-aperture.

	$\varepsilon_r$ [nmrad]	$\Delta p/p$	$\beta_r$ [m]	$\eta_r$ [m]	$\sigma_r$ [mm]	$PA_r [mm]$	$PA_r[\sigma_r]$
New Injection Point	288	$1.15 \times 10^{-3}$	18.5	1.34	2.78	28.0	10.1
RF Mask			11.7	-0.05	1.84	19.0	10.3
New Injection Point	163	$1.14 \times 10^{-3}$	13.6	1.42	2.20	28.0	12.7
RF Mask			27.8	0.00	2.13	19.0	8.93

Table 2: Comparison of Physical Aperture

り、温度は運転中常に監視されている。さらに、温度 監視はインターロックに組み込まれており、2. と同様 2003 年と同じようなアクシデントが起こる危険性を排 除している。

- 一方、低エミッタンス化を行うにあたり、
- 1. RF マスク
- 2. キッカー電磁石数の減少
- 3. 入射点移動における optics の制限

のように新たに考慮すべき課題も存在する。1. につい て、2007年に加速空洞を放射光から保護する目的で、 RF マスクと呼ばれる保護マスクを設置した [5]。リン グにおける最小物理アパーチャが半径 19 mm の RF マ スクになると、それよりも広い入射アパーチャを通過し たビームがそこで削れ、マスクが放射化してしまう。現 在のエミッタンス 288 nmrad における物理アパーチャ の現状と、低エミッタンス化を現状で行った際の物理 アパーチャについて Table 2 にまとめる。ここで  $\sigma_x$  は 水平方向のビームサイズ、PA は物理アパーチャである。 物理アパーチャをその場所でのビームサイズで規格化 した値を Table 2 に PA<sub>x</sub> [ $\sigma_x$ ] としてまとめている。現 在の optics では RF マスクの方が新入射点よりも広い ため、ビームが RF マスクと干渉することはない。しか し低エミッタンス optics を現在の入射点で仮定すると、 RF マスクが新入射点よりも狭くなる。

2. キッカー電磁石数の減少によって、入射において 設定できる自由度が減少する。旧入射点ではキッカー 電磁石は4台あり、x及びx'を独立して設定できたが、 現在の新入射点ではキッカー電磁石は3台に減少し、x とx'をそれぞれ独立に設定することはできない。また、 3. については、旧入射点においては南側の optics に制 約が無い分入射の方に余裕をもった設定が可能だった が、新入射点は南西に移動し、直下に RF 空洞があるた め、optics は制限される。

以上のような過去にはなかった制約がいくつかある が、現在これら全ての要求を満たすような新たな低エ ミッタンス optics を設計している。Figure 2 にその 1 例 を示した。過去の低エミッタンス optics では新入射点 における  $\beta_x$  が RF mask における  $\beta_x$  に対して小さい。 新たな optics はその差を縮める、もしくは大小関係を 逆転させる必要がある。

#### 5. まとめ

PF-AR は 6.5 GeV の放射光施設であるが、1987 年の ユーザー運転提供開始からその optics はほとんど変わっ ていない。2003 年と 2004 年に tune advance を変える ことによる低エミッタンス optics スタディを実施した が、強い不安定性の元で入射を繰り返したため様々な機 器の故障を引き起こした。2017 年にリングエネルギー と同じ 6.5 GeV で入射できるような PF-AR 専用の入射 路が建設された。これによりビーム不安定性が抑制さ れることが期待でき、改めて低エミッタンス化を目指 したスタディを行う予定である。

### 参考文献

- [1] 東直 et al., "PF-AR 直接入射路の建設とコミッショニン グ",第14回日本加速器学会年会, 札幌市, 2017 年 8 月 3 日, THOL10.
- [2] Y. Kobayashi, "PF リングおよび PF-AR の低エミッタン ス運転",第 22 回 PF シンポジウム, 2005 年 3 月 18 日.
- [3] 春日俊夫, "PF 光源系の現状", PF ニュース, Vol.21, No.1, 2003 年 5 月.
- [4] 春日俊夫, "PF 光源系の現状", PF ニュース, Vol.22, No.2, 2004 年 8 月.
- [5] 高橋毅 et al., "AR 加速空洞用放射光可動マスクの設置 とビームテスト", PF-RING REPORT 905, 2007 年 10 月 30 日.